電磁波シールドガスケット及びシート状シールド材の特性評価法に関する研究

上野大介* 戸枝保* 能戸崇行* 匂坂剛* 本多春樹* 宗形隆史* 林兼芳**¹ 林茂吉**¹ 若海久雄**² 橋本修***

Study about characteristic evaluation method of an electromagnetic wave shielding gasket and sheet shield materials

UENO Daisuke*, TOEDA Tamotsu*, NOTO Takayuki*, SAGISAKA Takeshi*, HONNDA Haruki*, MUNAKATA Takashi*, HAYASHI Kaneyoshi**¹, HAYASHI Shigeyoshi**¹, WAKAUMI Hisao**², HASHIMOTO Osamu***

抄録

一般的なガスケット測定法である四辺式測定法と開発した一辺式測定法との相関性を 確認した。開発した測定装置は、長さ 200mm ~ 250mm、高さ 10mm、までの電磁波シー ルドガスケットにおいて 0.5 ~ 6GHz におおむね 50dB 程度の遮蔽率を測定可能である。 測定結果からガスケット表面の材質やメッキの違いによるシールド特性の差がわかった。

また、シート状電波シールド材の測定について 600MHz における KEC 法の電界の測定 結果とほぼ一致し、4GHz 以上においては青山学院大の評価法と同様の傾向となり、測定 精度を確認できた。

キーワード:電波シールド材,電磁波ガスケット,KEC法,特性評価法,シールド測定

1 はじめに

電磁波の伝播経路を遮ることで電磁環境をコン トロールする電磁波シールド技術に対する需要 は、近年の EMC 問題の高まりに伴い、ますます 増加している¹⁾。EMC 対策品は、基盤またはそ の周りに実装されるものと、電磁波シールドガス ケット(以下ガスケットとする)のように、筐体 の隙間などに使用するタイプなどがある。昨今は 形状多様性や価格の優位性などにより非導電性素 材にシールド能力を付与したガスケットの開発が 盛んである一方で、それらを適正に評価すること が求められている²⁾。そこでガスケットを圧縮

- * 電子情報技術部
- **1 (㈱サンケイ技研
- **2 銅鉄合金㈱
- *** 青山学院大学

する量とシールド効果の関係ならびにその特徴を 各材料ごとに比較検討した。

2 実験方法

2.1 測定方法

ガスケットを測定する場合、四角い開口部に、 それより大きな板を重ね、四辺のすき間に試料を 挟む測定方式(以下四辺式とする)が一般的であ るが、本研究では測定の簡便性を実現するため、 独自の測定法(以下一辺式とする)を提案し、こ れら二方式のジグを図1に示す。なお、一辺式と は鉄板を曲げ加工し図2のようなガスケットを挟 む部分(以下曲げ部分)がある測定装置であり、 測定に使用した機器を表1に示す。

測定系は電磁波シールド材測定装置³³を使用し、 その前面パネルを交換することによりガスケット 測定を実現した。アンテナ測定物間の距離は 500mm、ジグ開口部の大きさは 160mm × 160mm、 曲げ部分は幅 10mm, 長さ 250mm、四辺式は各辺 200mm とし、ベクトルネットワークアナライザ とアンテナを接続した。

表1 使用機器

品名	メーカー	品番
アンテナ	SCHWARZBEC	BBHA9120E
ケーブル	HUBER+SUHNER	SUCOFLEX
ネットワークアナライザ	Agilent	8753ES
電磁波吸収体	E&Cエンジニアリング	AN-75
シールド布	森本化成	Emi-Shield



図1 測定装置の概観



2.2 測定資料

表 2 測定試料							
Ϊ	幅	高さ	表面				
А	10	10					
В	10	5.5	銅・ニッケル				
С	5	2	メッキした布				
D	3	1					
Е	3	1	金メッキした布				
F	10	5	アルミ箔				

ガスケットには数多 くの種類があるが、芯 材に非導電性のスポン ジ材 (ポリウレタンフ ォームなど)を使用し、

その表面に導電処理を施した布や薄い金属箔を取 り付けたソフトタイプ²⁾を表2のとおり各種とり そろえ測定した。また、(㈱サンケイ技研で開発し たゴム製シールドガスケット(NBR を母材とし て、主に扁平磁性粉末を配合したもの)の測定を 行った。

3 結果と考察

3.1 ジグ形状の影響

3.1.1 解析による確認

図1の曲げ部分の厚さの影響を確認するため、 図3のとおり FDTD 法(MAGUNA/TDM) によ

る解析を行った。



図3 解析結果

曲げ部分が薄い場合、図3の拡大図のように曲 げ部分で回り込み電波が発生し、位相反転した電 波が先端から放出されている様子がわかった。回 り込み電波はジグ自身にぶつかり反射し、図3の 対策前のように干渉が発生する場合がある。そこ で図3の対策後のように曲げ部分を厚くしたとこ ろ干渉がほぼ無くなった。

3.1.2 測定による確認

図2の曲げ部分の厚さを 2mm, 10mm, 30mm と 変え、5mm 幅でスルー測定した結果を図4に示 す。



図4 曲げ部分厚さ比較

曲げ部分の厚さを 30mm にしたところ 2.5GHz 以上での干渉がほぼ収まり、均一なスルー測定が 可能となった。3.2 以降の測定は曲げ部分の厚さ を 30mm にして測定をするものとする。

3.2 ガスケット後ろの空間について

3.2.1 遮断周波数

一辺式では図5のように、ジグ開口部の外側で 試料の両端付近に長方形導波管として作用する可 能性がある隙間(以下トンネルとする)が生じて おり、これが電磁波を伝搬した場合、測定時の誤 差要因となる⁴。



図5 トンネルの概要

トンネルを電磁波が伝搬するか否かは遮断周波 数により決まる。ここで、図5のトンネル入り口 の各辺をそれぞれ *a,b* とし、*m,n* は同時に0とはな らない整数、光速を c とすると、遮断周波数は $f_{c,mn} = \frac{c}{2\pi} \sqrt{(m \pi/a)^2 + (n \pi/b)^2}$ (1)

となる。

ここで、*a* を長辺とすると最も小さい周波数は *m*=1 *n*=0 の時であり、遮断周波数は $f_{c,0}=c/2a$ と なる。例えば *a*=10mm の場合遮断周波数は 15GHz であり、*a* がこれより小さければ更に周波数が高 くなるので、本研究の $a \leq 10$ mm とした実験条 件ではガスケット後ろの空間は導波管として伝搬 せず、減衰することが分かった。

3.2.2 減衰率

本研究は 6GHz 以下の測定であり、3.2.1 より トンネルへの入射波の周波数は遮断周波数よりも かなり低いので減衰率は式(2)のように簡略化で きる。

$$\alpha_{mn} \cong \frac{2\pi f_{c,mn}}{c} \tag{2}$$

ここで、 $f_{c,10}=c/2a$ の条件を代入すると $\alpha_{10}=\pi/a$ となる。図5よりトンネルの長さはLであり、減衰

量は

$$SE_{dB} = 20\log_{10}e^{\alpha_{10}L}$$

$$=27.3\frac{L}{a}$$
(3)

となる5)。

3.2.3 理論値および測定による検証

式(3)にいくつかの値を代入した結果を表3に 示す。後述(3.3)のとおり、測定レンジはおお むね 50dB であるから、表3より $L \ge 30$ mm もし くは $a \le 5$ mm の条件ならばでトンネルからの漏 れは無視できると言える。

表3 理論値

ガスケット長さ	[mm]	220	200	180	200
式(3)のL	[mm]	30	20	10	20
式(3)の <i>a</i>	[mm]	9	5	9	9
おおよその減衰量	₫ [dB	90	110	30	60

次に、長さの違うガスケットを測定し、トンネ ルからの漏れを比較した。試料Aの長さを 180mm,200mm,200mm かつ両端を同じガスケット で塞いだものをそれぞれ高さ 9mm まで圧縮した ときの受信レベルを図6に示した。200mm (*L*=20mm)で両端を塞ぐ効果がみられた。



図6 トンネル長さによる漏れ量の比較

ー辺式測定装置は最長 250mm(*L*=45mm)のガス ケットの測定が可能であることから、試料に十分 な長さがあればトンネルからの漏れは無視できる といえる。サンプル収集の都合で 200mm (*L*=20mm)で両端を同じガスケットで塞ぐ方法を 採用した。

3.3 一辺式と四辺式の比較

試料を取り外した状態(スルー 4mm)とジグ に試料を取り付けた場合の受信強度の比を遮蔽 率、銅箔を使用して塞いだ状態との比を測定レン ジとした結果を図7に示す。試料は㈱サンケイ技 研のゴム製ガスケット(厚さ 4mm、幅 10mm) を使用した。



図7 一辺式と四辺式の比較

両者はほぼ同等で、約 50dB の測定レンジがあ り、遮蔽率がほぼ一致した。3.4 以降の測定は一 辺式でガスケット測定をするものとする。

3.4 ガスケット測定

3.4.1 寸法による差

試料A,C,Dを高さ50%まで圧縮したとき測定 結果と1mmのスルー測定結果を図8に示す。



試料Dは他に比べて 10dB 程度漏れが多くなった。高さ 1mm のガスケットは、芯材の量が比較 的少ないので圧縮に対する反発力が足りず、密着

3.4.2 メッキ素材による差

性が足りなかった可能性がある。

表2の試料Dは 0.45 及び 0.5mm, 試料Eは 0.5mm まで圧縮し、測定した結果と 0.5mm のス ルー測定結果を図9に示す。比較的導電率が高い と思われる金メッキを施した試料Eは高さ 50 % までの圧縮でも十分な遮蔽効果がみられた。逆に 銅・ニッケルメッキの試料Dは 0.45mm 以下に強 く圧縮した場合のみ十分な遮蔽効果があった。表 面素材の導電率の影響を強く受けた可能性があ る。



図9 金と銅・ニッケルメッキの違い

3.4.3 表面素材による差

表2の試料Bは90%,試料Fは80及び90%ま で圧縮し、測定した結果と9mmのスルー測定結 果を示す。アルミ箔の試料Fは高さ80%まで圧 縮した場合では十分な遮蔽効果がみられるが、高 さ90%まで圧縮した場合は電波の漏れが確認で きた。布である試料Bの場合は高さ90%までの 圧縮でも電波の漏れはみられなかった。アルミ箔 の場合は柔軟性が比較的足りないので、他素材よ り強い力で密着させる必要があるものと思われ る。





4 シート状シールド材の測定

昨年度の研究の課題であった、他機関との測定 比較を青山学院大学橋本研究室と共同で行った。

4.1 測定条件



図11のとおり、 青山学院大の電波暗 室において試料支持 台の試料配置面から、 各々2mの距離にホ

図11 青山学院大測定概要

ーンアンテナを配置して測定をおこなった。なお、 材料支持台とホーンアンテナは青山学院大が独自 に開発したものを使用した。青山学院大と、セン ター所有のシールド材料特性評価装置(以下 KEC 法とする)と既報³⁾、それぞれの測定条件を表4 に示す。

測定窓 周波 の大きさ 測定装置 数 電磁界 (GHz) (mm) KEC法 磁界 スペクトラムアナライザ シグナルジェネレータ 80X100 1以下 近傍界 50X50 青山学院大の手法 240X280 遠方界 ネットワークアナライザ 1~6 センター の手法 200X200 遠方界 ネットワークアナライザ 4~6

表4 測定条件の比較

4.2 測定試料

銅鉄合金㈱が開発したシールドメッシュ(鉄 8.9% スズメッキ 80 メッシュ)を測定した。

4.3 測定結果

4.1の条件で測定を行った結果を図12に示す。



図12 シート状シールド材遮蔽率比較

センターの手法³¹と KEC 法の電界の測定結果 が 600MHz 付近においてほぼ一致し、4GHz 以上 においては青山学院大の手法と同様の傾向となっ た。各々の測定法が違うため単純に比較すること は難しい⁶⁾が、広い周波数帯においての精度を確 認することができた。

5 まとめ

センターの電波暗室において、電磁波シールド ガスケットおよびシート状シールド材の特性評価 法について検討したとことろ、次のようなことが 分かった。

(1) 測定精度

ジグ形状による影響の対策を行い、ガスケット

後ろからの漏れは無視できる一辺式測定装置を作 成し、一般的な四辺式との相関性も確認できた。

その結果、0.5 ~ 6GHz におおむね 50dB 程度 の遮蔽率があり、長さ 200mm ~ 250mm、高さ 10mm、までのガスケットの測定が可能な装置を 開発することができた。

(2) 圧縮率と遮蔽効果の確認

厚さ 1mm のガスケットは芯材の量が少ないせいか、十分な密着性を得られておらず、表面素材の導電率の影響を強く受けると思われる。また、 表面がアルミ箔製のガスケットの場合は高さ 80 %まで圧縮すれば十分な遮蔽効果がみられるが 90%では電波の漏れが確認された。

開発した一辺式測定法によって、ガスケットの 素材による圧縮率と遮蔽効果を確認することがで きた。

(3) シート状シールド材の測定について

センターの手法と KEC 法の電界の測定結果が 600MHz においてほぼ一致し、4GHz 以上におい ては青山学院大の手法と同様の傾向となった。 参考文献

 1)西方敦博:測定法の分類と問題点について、シ ールド技術とシールド材、ミマツデータシステム、 (1996)13

 2) 遠藤史健: 導電性ガスケットにおけるシール ド効果の検討,電磁環境工学情報 EMC,183,7
(2003)116

3)上野大介,戸枝保,能戸崇行,匂坂剛,宗形 隆史,林兼芳:電波暗室を利用した高周波シール ド特性評価法に関する研究,埼玉県産業技術総合 センター研究報告,4,(2006)33

- 4) 内藤喜之:情報伝送入門,昭晃堂,(1976)204
- 5) 佐藤利三郎: EMC 概論,ミマツデータシステム,(1996)702

 6) 森田俊人:建築用シールド材料について,シー ルド技術とシールド材,ミマツデータシステム,
(1996)145